



【コメント】
FPC 端子
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】
FPC 插脚
顕微鏡倍率 × 175

【Comments】
FPC edge contact
Magnification: ×175

1-2-1-2 断線同居異形欠け／与开路并存的异型缺口 / Conductor nick and adjacent open by foreign object

【特徴】隣接回路線の断線と同居している欠け

【特征】与比邻线路的开路并存的缺口。

【Characteristics】A nicked conductor and an open conductor run side by side.

【原因・判断ポイント・発生工程】複数の回路線に跨る大きな不透明で片状の異物が、DFRより上に介在し、回路焼付け時の露光を遮ったことにより出来たもの（露光焼付～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】在DFR上夹杂着跨过多条线路的不透明杂物，妨碍曝光而发生的（曝光～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Exposure light is blocked off by a large and opaque foreign object bridging a few conductors above dry film to cause this defect. (Exposure - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】
顕微鏡倍率 × 175

【Comments】
Magnification: ×175



【コメント】
顕微鏡倍率 × 70

【注釋】
顕微鏡倍率 × 70

【Comments】
Magnification: ×70

1-2-1-3 対面異形欠け／対面の异型缺口 / Adjacent nicked conductors by foreign object

【特徴】隣接する回路の対面部に出来ているシャープな欠け

【特征】相邻线路的对面出现轮廓清晰的缺口。

【Characteristics】Well defined nicks occurring over adjacent conductors



【コメント】
顕微鏡倍率 × 100

【注釋】
顕微鏡倍率 × 100

【Comments】
Magnification: ×100